This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problems Mailbox.

Title of the Prior Art

Japanese Examined Patent Publication No. Hei.8-8640
Date of Publication: January 29, 1996

Concise Statement of Relevancy

This publication discloses an image input apparatus having an image sensor comprising plural chips, which obtains output levels for all chips and compensates the characteristics in each chip unit, thereby solving density stepwise differences between the adjacent chips.

(12) 特 許 公 報 (B2)

(11)特許出願公告番号

特公平8-8640

(24) (44)公告日 平成8年(1996)1月29日

(51) Int.Cl. ⁶ H 0 4 N 1/40		F I 技術表示箇所
G06T 1/00		H 0 4 N 1/40 1 0 1 E
		G06F 15/64 400 E
		請求項の数3(全 5 頁)
(21) 出願番号	特願平1 -75128	(71)出願人 999999999 株式会社日立製作所
(22) 出顧日	平成1年(1989)3月29日	東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地 (72)発明者 上村 敏朗
(65)公開番号 (43)公開日	特開平2-254864 平成2年(1990)10月15日	爱知県尾張旭市晴丘町池上1番地 株式会 社日立製作所旭工場内 (72)発明者 加納 光成
		(72)発明者 加納 光成 愛知県尾張旭市晴丘町池上1番地 株式会 社日立製作所旭工場内
		(74)代理人 弁理士 小川 勝男 (外1名)
		審査官 辻本 泰隆
		(56)参考文献 特開 昭62-172866 (JP, A) 特開 昭62-195980 (JP, A) 特開 昭59-64963 (JP, A) 特開 昭61-1175 (JP, A)

(54) [発明の名称] イメージ入力装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】複数個のチップより構成されるイメージセンサを有するイメージ入力装置において、

前記イメージセンサのスキャン周期を変化させる手段 & と、

受光量一定の下に前記周期変化に対するセンサ出力を前 記チップごとに読み取り前記チップごとのセンサ出力を 補正するガンマ補正曲線を算出する手段と、

前記補正曲線に基づいて前記センサ出力を前記チップごとに補正する手段とを設けたことを特徴とするイメージ 入力装置。

【請求項2】前記チップごとのセンサ出力を前記スキャン周期を変化させることにより複数点求め、補間アルゴリズムを用いて補正曲線を算出することを特徴とする特許請求の範囲第1項記載のイメージ入力装置。

【請求項3】複数個のチップより構成されるイメージセ ンサを有するイメージ入力装置において、

前記イメージセンサのスキャン周期を変化させる手段 と、

受光量一定の下に前記周期変化に対するセンサ出力を前 記チップごとに読み取り前記チップごとのセンサ出力の 2値化スライスレベルを補正するガンマ補正曲線を算出 する手段と、

前記補正曲線に基づいて前記センサ出力の2値化スライスレベルを前記チップごとに補正する手段とを設けたことを特徴とするイメージ入力装置。

【発明の詳細な説明】

[産業上の利用分野]

本発明はデスク・トップ・パブリシング等に用いるイ メージスキャナにおける中間調画像の入力特性を高品質 化する技術に関するものである。

〔従来の技術〕

イメージ入力装置に用いるイメージセンサとしては管 球、半導体各種のものが用いられているが、いずれも受 光量とセンサ出力は完全に1対1に対応せず、従来より ガンマ特性の名称で呼ばれる受光量とセンサ出力の間の 非直線関係が存在していた。このガンマ特性は同一種類 のセンサ、同一品種のセンサでも個々の部品に多少異な る性質があり、本発明の対象とする複数イメージセンサ から構成されるイメージ入力装置では各々のセンサ間の ガンマ特性の差が存在する。複数のイメージセンサ間に ガンマ特性の差が存在することにより、基準となる白レ ベルで同一出力が出るように各センサ出力を設定して も、中間調である灰色の原稿を画像入力したとき、各セ ンサの出力には差が生じ、同一灰色に相当するデータは 得られなくなる。かかるガンマ特性の補正を行なうに は、イメージ入力装置を構成するイメージセンサ各々の ガンマ特性を最初に測定しておき、対応する補正曲線に よって正規化し、各々の出力を等しくする方法がある。 この方法によれば、各々のイメージセンサ特性を装置組 立前に測定し、個々に管理する必要があり、製造コスト の上昇を招いていた。

本件に関するイメージセンサ技術としては例えば特開昭61-161580号公報等がある。

[発明が解決しようとする課題]

従来技術には上記のような問題点があった。発明の目的は複数イメージセンサ素子より構成されるイメージ入力装置における個々のイメージセンサの持つガンマ特性の差により均一な中間調画像入力時に個々のセンサ出力に差を生ずる画質の低下を改善することにある。特にガンマ特性の補正を行なうにあたり、実際に中間調濃度の原稿を読ませることなく、本来の原稿画像入力に先立ち自動補正を行なうことを目的とする。

[課題を解決するための手段]

イメージ入力装置に用いられるイメージセンサの持つ ガンマ特性を補正する方法として、本発明は本来の原稿 の画像入力に先立ち、使用される複数イメージセンサ素 子各々のガンマ特性が測定できるようにする回路および プログラムを用意することにあり、これらにより各々の イメージセンサに対応する補正曲線を割り出し、対応づ ける。

実際の帳票の画像データ入力時は各々のイメージセン サ出力を補正曲線を通して正規化することにより、中間 調画像を入力した場合でも均一なデータとして入力が可 能になる。

ガンマ特性の測定には本来基準となるべき白レベルを表わす白紙および各中間調を表わす灰色の用紙を読ませるのが一般的であるが、本発明では基準となる反射板を基準となるスキャン周期で読み取ることにより白レベルに対応する基準出力を得る。中間調に相当する光量の変

化を与えるにはイメージセンサ出力が受光量×スキャン周期(露光時間)に対応することを利用し、受光量の変化を与えるかわりにスキャン周期の変化を与える。例えば1/2の光量を与えるのに相当するセンサ出力は、光量を同じにしてスキャン周期を1/2にすることにより得られる。この現象を利用することにより1/aの光量時のセンサ出力を周期を1/aにして得ることができる。このようにして、基準となる白レベルに対応するセンザ出力と中間調に対応するセンサ出力を得ることができ、これらのデータをもとに各イメージセンサ素子ごとにガンマ補正曲線を算出する。

〔作用〕

本発明の特徴とするイメージセンサのスキャン周期の 変更による等価的な光量変化機能は集積回路および簡単 なソフトウエアプログラムより構成される。スキャン周 期はカウンタ回路を用い、基準周期および1/a周期に相 当する周期を発生する。カウンタは通常デジタル量のカ ウンタを用い1/aに相当する量としてN/M(M, Nは整数) となる値を実現する。N,Mを大きい値とすればN/Mは限り なく1/aに近づけられる。N.Mの選定により1/aに相当す るスキャン周期を作成することにより、イメージセンサ は1/aの光量に設定できたことになり、イメージセンサ 出力をA/D変換することにより、光量が1/aとなったこと に相当するセンサ出力値が求まる。 a の値(実際にはM, Nの値)を数点取ることにより、該当するセンサの適合 するガンマ特性をソフトウエアプログラムが決定する。 このガンマ特性を補正する曲線をソフトウエアプログラ ムが算出し、メモリ回路中に用意する。このメモリ内補 正曲線を用いることにより、各イメージセンサ素子の持 つガンマ特性は補正され、中間調画像入力時にも全イメ ージセンサ素子が同一の出力を出すようになる。

(実施例)

以下、本発明の一実施例について画面を用いて説明する。

第1図において、1は複数チップより成るイメージセ ンサ(密着、縮少いづれのタイプでも可)、2はイメー ジセンサ出力を増幅するアンプ、3はアンプ2の出力を A/D変換するA/Dコンバータ、4はイメージセンサ1の1 スキャン分の出力をA/Dコンバータ3によりA/D変換した 出力を記憶するラインメモリ、5はA/Dコンバータ3の 出力をラインメモリ4に書込む時のアドレスをジェネレ ートするラインメモリアドレスジェネレータ、6はライ ンメモリ4の内容の演算処理およびガンマ補正曲線の選 択を行うプロセッサ (CPU) 、7-1~7-Nはガンマ 補正曲線の番号をCPU6からセットされるラッチ、8はラ ッチ7-1~7-Nまでの出力によりイメージセンサ出 力をガンマ補正するためのリードオンリメモリ (RO M)、9はイメージセンサ1のスキャン周期の設定、ラ インメモリアドレスジェネレータ5への画案クロックの 出力、A/Dコンパータ3への変換クロックの出力、ラッ

チ7-1~7-Nへの出力イネーブル信号の出力を行う スキャンタイミングジェネレータ、10はROM8によりガン マ補正された多値データを2値化する2値化回路であ る。

次に本実施例の動作を第1図~第5図により説明する。

まず最初に第2図に示すように、センサ1の各チップの感度特性(ガンマ特性)の違いにより読取濃度がチップ毎に変化する原因について説明する。第2図(a)は、白色原稿読取時のセンサ出力(アンプ出力)を示す。通常は本状態の時にアンプ2のゲインをチップ毎に変化させ、全てのチップの出力レベルを一致させる撮調節するため、センサ1の出力(アンプ2出力)は平したの原稿を読ませた時のセンサ1の出力(アンプ2出力)であり、各チップ毎に感度特性が異なるため、テップ間で段差が発生する。この段差の発生は、読取濃度的センサチップ毎に異なることを意味する。なお、第2図は、複数センサチップの出力をシリアルに出力させるよかも1チップのセンサの様に動作させる場合の様子を示した図である。

第3図は、スキャン同期とセンサ出力の関係を示す図であり、第3図(a)はスキャン同期T₀の時のセンサ出力を、第3図(b)はT₀/2の時のセンサ出力を、第3図(c)はT₀/2の時のセンサ出力を各々示す。イメージセンサ出力は(受光量)×(スキャン同期)に対応するため、受光量一定の場合、センサ出力はスキャン周期を変化させることにより変化し、スキャン同期を1/2,1/3にすればセンサ出力は第3図(b),(c)に示す様にそれぞれ1/2,1/3になる。この時に生ずる段差は、各センサチップの感度特性の差によるものである。換言すれば、第3図(b),(c)は、受光量が1/2,1/3となった時(中間調原稿を読ませずにスキャン同期を変化させあり、中間調原稿を読ませずにスキャン同期を変化させることによりセンサの感度特性を知ることが出来ることを示している。

次に第1図に示すイメージ入力装置の動作について第4図も参照しながら説明する。最初にスキャンタイミングジェネレータ9がイメージセンサ1のスキャン周期を T_{CI} (T_{CI}
 T_{CI} (T_{CI}
 T_{CI}) に設定し、A/D

コンバータ3によりディジタル入力変換したデータをラインメモリ4に書き込む。なお、上記動作の前に、第2図で説明した様に、スキャン周期 T_{V} の時にアンプ2のゲイン調整によりセンサの出力レベル(アンプ2の出力レベル)は同一レベルになる様に調整されているものとする。その後、CPU6によりラインメモリ4の内容を読み出し、各センサチップ毎にデータを決められた数だけサンプリングし、サンプリングデータの平均をチップ毎に求めることにより、各チップの出力レベルを求める。次にスキャンタイミングジェネレータ9は、イメージセンサ1のスキャン周期をT

cz, Tca····Tcm (Tca····<Tcz<Tc1<Tp) に設定して上記と 同じ処理を行い、各スキャンタイミングに対するセンサ 出力レベルを求め、センサチップ毎の感度特性を求め る。なおスキャン同期の設定は、CPU6からの制御信号に より行う。この後CPUは、この感度特性より、この感度 特性を補正する曲線を第4図に示す曲線の中から選びこ の曲線の番号を2進数でラッチ7-1~7-Nに出力す る(1~Nはセンサチップ番号に対応する。)。 ラッチ 7−1~7−Nの出力は感度補正曲線を内蔵したROM8の 上位アドレスにワイヤードORして接続されており、その 出力は、第2図(c)に示すスキャンタイミングジェネ レータ 9 からのチップセレクト信号 7 -1a, 7-2a… 7 -Naにより、順次イネーブルにされる。またROM8の下位ア ドレスにはA/Dコンバータ3の出力が接続されており、 感度補正前のデータが入力される。以上により、各セン サチップ毎の感度補正を行い、中間調原稿読取時におい て、第2図 (b) に示す様なセンサ出力レベルの段差を なくすことができ、チップ毎の読取濃度を同じにするこ とができる。

以上は、本発明の一実施例であるが、他の実施例として上記方法により補正データを複数点求め、上記CPU6でプログラム制御の下に補間アルゴリズムにより補正曲線を作成し、この補正曲線をRAM等のメモリに記憶させ、ROM8の代わりにこのRAMを使用すれば、あらかじめROMの中に補正曲線を用意しなくてもセンサ出力の補正が可能になる。

また上記実施例は、補正曲線をセンサチップ毎に切り替えてセンサ出力レベルが同一レベルになる様に補正をした後、2値化回路10で全センサチップの出力に対し同一スライスレベル10aで2値化しているが、逆にセンサ出力レベルを補正するのではなく、上記実施例と同一の方法でスライスレベル10aの補正曲線を作成し、上記スライスレベル10aの補正曲線をチップ毎に切替えることにより、上記実施例と同様の効果を得ることができる。

さらに、イメージセンサ1の代りに第1図で2値化回路10を除いた部分全てを1つのイメージセンサとして内蔵することにより、イメージセンサ内部で上記補正が可能となり、中間調原稿読取時、センサ出力レベルを同じにすることが可能となる。

〔発明の効果〕

本発明によれば、個々のイメージセンサの感度特性を 補正できるので、中間調原稿読取時、各センサの読取濃 度が同一になり、画質の低下を改善する効果がある。ま たセンサ感度特性の補正を行うにあたり、実際に中間調 原稿を読ませる必要がないため、操作性が大きく向上す る効果がある。

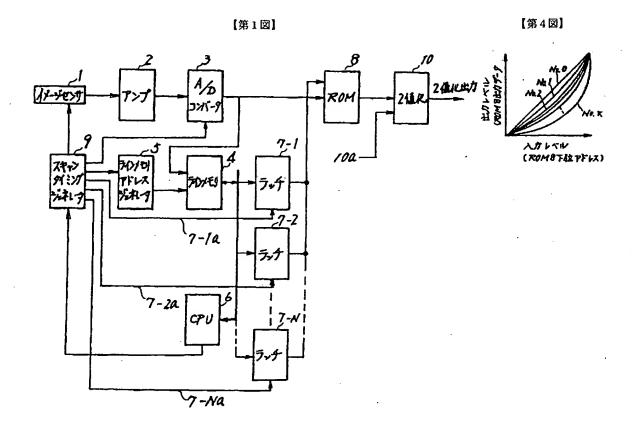
【図面の簡単な説明】

第1図は本発明の一実施例を示す構成図、第2図は中間 調原稿読取時のセンサ出力を示す図、第3図はスキャン 同期とセンサ出力の関係を示す図、第4図はセンサ感度 特性の補正曲線を示す図、第5図はセンサ出力とスライ スレベルの関係を示す図である。

11:4

1 ······イメージセンサ, 2······アンプ, 3······A/Dコンバー タ, 4······ラインメモリ, 5······ラインメモリアドレスジェ

ネレータ, 6······CPU, 7-1~7-N······ラッチ, 8······RO M, 9······スキャンタイミングジェネレータ, 10······ 2 値化 回路



【第2図】

